This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-338173

(43)Date of publication of application: 24.12.1996

(51)Int.CI.

E05F 15/10

B60J 1/00

B60J 1/17

(21)Application number: 07-147572

(71)Applicant: NIPPONDENSO CO LTD

(22)Date of filing:

14.06.1995

(72)Inventor: HOSHIMONO KATSUNORI

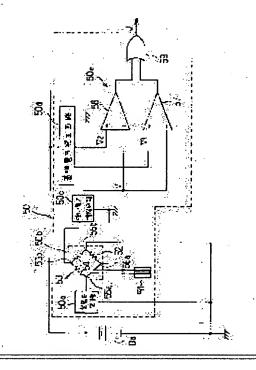
KURAHASHI HIROYUKI

(54) WINDOW OPENING AND CLOSING CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To determine the existence/absence of foreign matter caught in a window independent of a detecting means which requires undesired work on the window by effectively using distotsion caused when foreign matter is caught in the window.

CONSTITUTION: A strain gauge 51 of a bridge circuit 50b is stuck on the lower edge of the inner surface of a window. When the window is distorted at the time of removing the caught foreign matter, the strain gauge 51 detects the distortion amount. The distortion amount is used for determining that foreign matter is caught in the window.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-338173

(43)公開日 平成8年(1996)12月24日

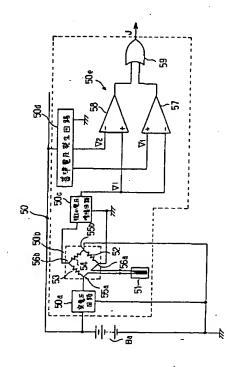
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI.	•		技術表示箇所	
E05F 15/1	10	•	E05F	15/10			
B60J 1/0	00		B 6 0 J	1/00	· c		
1/1	17			1/17	. A		
		•				•	
		•	審査請求	未請求	請求項の数3 〇]	(全 8 頁)	
(21)出願番号	特願平7-147572		(71)出願人	00000426	60		
			-	株式会社	ヒデンソー		
(22)出願日	平成7年(1995)6	成7年(1995)6月14日		-	可令市昭和町1丁目1	番地	
•	·			(72)発明者 干物 勝典			
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電			
				装株式会		品化 日午時	
			(72)発明者				
•			(10/)2/31/4		ァー 月谷市昭和町1丁目1	来也 口卡曼	
		•		装株式会		世化 口平电	
			(74)代理人				
			(四)10年八	开柱工	伊藤 洋二	•	
					•		

(54)【発明の名称】 ウインドウ開閉制御装置

(57)【要約】

【目的】 ウインドウが異物を挟み込んだときに歪むことを有効に活用して、ウインドウに不必要な細工を施すことを要する検出手段に依存することなく、ウインドウの異物挟み込みの有無を判定するようにしたウインドウ開閉制御装置を提供することを目的とする。

【構成】 ブリッジ回路50bの歪みゲージ51は、ウインドウの内表面下縁に貼着されている。そして、挟み込んだ異物の排除時にウインドウが歪みを生じたとき、歪みゲージ51がこの歪み量を検出する。この歪み量が、異物の挟み込み判定に利用される。



【特許請求の範囲】

【請求項.1】 ウインドウを開閉駆動する駆動手段と、 前記ウインドウの歪み畳を検出する検出手段と、

前記検出手段の検出歪み量を異物挟み込み判定のための 関値と比較して、この比較結果に応じ前記ウインドウの 異物挟み込みの有無を判定する挟み込み判定手段と、

この挟み込み判定手段の判定結果に基づき前記ウインドウの閉動作中の前記駆動手段の作動状態を制御する制御手段とを備えるウインドウ閉閉制御装置。

【請求項2】 前記検出手段が、前記ウインドウの表面 10 に貼着されてこのウインドウの歪み量に応じて歪みを生ずる歪みゲージを有し、この歪みゲージの歪み量を前記 検出歪み量とすることを特徴とする請求項1に記載のウインドウ開閉制御装置。

【請求項3】 前記歪みゲージが前記ウインドウの表面 下縁部に貼着されていることを特徴とする請求項2に記 載のウインドウ開閉制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、車両のウインドウその 20 他各種のウインドウの開閉を制御するに適したウインドウ開閉制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば、車両用パワーウインドウ 開閉制御装置においては、特開昭60-119883号 公報にて示すように、ウインドウの上端にタッチセンサ を設けて、ウインドウの上昇時に、このタッチセンサに 障害物が接触した時点で、ウインドウの上昇を停止させ るようにしたものがある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記タッチセンサは、ウインドウの上端にコーティングした透明ゴム体内に、一対の電極と、これら両電極の直上に亘り位置する加圧通電ゴムとを埋設して、透明ゴム体の上端に異物が接触して加圧通電ゴムが両電極を短絡させたとき、ウインドウの異物挟み込みと判定するようになっている。

【0004】しかし、上記タッチセンサをウインドウに 設けるにあたり、このウインドウの上端に相当の細工を 施す必要がある。このため、タッチセンサをウインドウの上端に取り付けるのが面倒であり、コストも増大する という不具合を招く。本発明は、このようなことに対処 するため、ウインドウが異物を挟み込んだときに歪むことを有効に活用して、ウインドウに不必要な細工を施すことを要する検出手段に依存することなく、ウインドウの異物挟み込みの有無を判定するようにしたウインドウ 開閉制御装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた 1 参照)と、この直流モータMに同軸的に連結した減 δ め、簡求項1 に記載の発明においては、ウインドウ(1 50 機(図示しない)とにより構成されている。しかして、

2) を開閉駆動する駆動手段(20、70)と、前記ウインドウの歪み量を検出する検出手段(51)と、前記検出手段の検出歪み量を異物挟み込み判定のための閾値と比較して、この比較結果に応じ前記ウインドウの異物挟み込みの有無を判定する挟み込み判定手段(50、130)と、この挟み込み判定手段の判定結果に基づき前記ウインドウの閉動作中の前記駆動手段の作動状態を制御する制御手段(60、151、152、171、172)とを備えるウインドウ開閉制御装置が提供される。

【0006】また、請求項2に記載の発明では、請求項1に記載のウインドウ開閉制御装置において、前記検出手段が、前記ウインドウの表面に貼着されてこのウインドウの歪み量に応じて歪みを生ずる歪みゲージ(51)を有し、この歪みゲージの歪み量を前記検出歪み量とすることを特徴とする。

【0007】また、請求項3に記載の発明では、請求項2に記載のウインドウ開閉制御装置において、前配歪みゲージが前記ウインドウの表面下縁部に貼着されていることを特徴とする。なお、上記各手段のカッコ内の符号は、後述する実施例記載の具体的手段との対応関係を示すものである。

[0008]

【発明の作用効果】上記請求項1に記載の発明においては、検出手段がウインドウの歪み量を検出すると、挟み込み判定手段が、検出手段の検出歪み量を閾値と比較して、ウインドウの異物挟み込みを判定する。このように、ウインドウが異物を挟み込んだときに歪む量を検出してウインドウによる異物挟み込みを判定するので、ウインドウに不必要な細工を施す必要もなく、ウインドウの異物挟み込みを適正に判定できる。

【0009】また、請求項2に記載の発明によれば、検出手段が、ウインドウの表面に貼着した歪みゲージによりウインドウの歪み鼠を検出するので、ウインドウに余分な細工をすることを要せず、コストの低減につながる。また、請求項3に記載の発明によれば、歪みゲージをウインドウの表面下縁部に貼着するので、この歪みゲージがウインドウを見るものにとって目障りになることもない。

[0010]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面により説明する。図1万至図5は、自動車用ウインドウ開閉制御装置に本発明が適用された例を示している。図4において、符号10は、当該自動車のドアを示しており、このドア10の窓枠11には、ウインドウ12が開閉可能に装着されている。ここで、ウインドウ12はその上昇に伴い閉じ、一方、その下降に伴い開く。

【0011】ウインドウ開閉制御装置は、駆動機構20 を備えており、この駆動機構20は、直流モータM(図 1参照)と、この直流モータMに同軸的に連結した減速 機(図示しない)とにより構成されている。しかして、 直流モータMは、その正転(図1にて図示矢印方向に直流モータMの界磁電流 I f が流れる場合に相当する)或いは逆転(図示矢印方向とは逆方向に界磁電流 I f が流れる場合に相当)により上記減速機を介してウインドウ12を上昇或いは下降させる。

【0012】また、ウインドウ開閉制御装置は、図1にて示すように、閉操作スイッチ30及び開操作スイッチ40を備えており、閉操作スイッチ30は、そのオン操作により、ウインドウ12を閉じるための閉操作信号Paを発生する。ここで、閉操作信号Paは、閉操作スイッチ30のオン操作時にハイレベルとなる。従って、閉操作信号Paは、閉操作スイッチ30のオフ操作時にローレベルとなる。

【0013】一方、開操作スイッチ40は、そのオン操作により、ウインドウ12を開くための開操作信号Pbを発生する。ここで、開操作信号Pbは、開操作スイッチ40のオン操作時にハイレベルとなる。従って、閉操作信号Pbは、開操作スイッチ40のオフ操作時にローレベルとなる。また、ウインドウ開閉制御装置は、パッテリBaに接続した挟み込み判定回路50と、閉操作スイッチ30、開操作スイッチ40及び挟み込み判定回路50に接続した出力信号発生回路60と、この出力信号発生回路60と直流モータMとの間に接続した駆動回路70を備えている。

【0014】挟み込み判定回路50は、図2にて示すごとく、定電圧回路50aを備えており、この定電圧回路50aは、パッテリBaからの直流電圧に基づき定電圧を発生する。ブリッジ回路50bは、図2にて示すごとく、抵抗式歪みゲージ51と、三つの抵抗52乃至53とをブリッジ接続してなり、このブリッジ回路50bは、その両入力端子55a、55b間にて、定電圧回路50aから定電圧を印加される。なお、ブリッジ回路50bの入力端子55bは、定電圧回路50aの接地端子と共に接地されている。

【0015】 歪みゲージ51は、図5にて示すごとく、ウインドウ12の内表面に、長手状下縁部材12a(ウインドウ12の内表面の下縁に設けられている)の直上にて貼着されている。この場合、ウインドウ12の上端部がその下縁部を基準にして左右方向(図5にて図示X方向)に変位することによりウインドウ12が歪みを生40じたとき、歪みゲージ51は、ウインドウ12の上下方向(図示2方向)に伸縮して歪むようになっている。ここで、歪みゲージ51の歪み抵抗値は、この歪みゲージ51の伸縮量(歪み量)、つまり、ウインドウ12の歪み量に応じて増減する。本実施例では、歪みゲージ51は、下縁部材12a及び他の下縁部材12bと共に、ドア10の下部内に位置しており、ウインドウ12が全別状態にあってもドア10の下部内に保持される。

【0016】しかして、ブリッジ回路50bは、歪みゲージ51の歪み抵抗値に応じて、両出力端子56a、5 50

6 b間に微小電圧を発生する。また、歪みゲージ5 1 の 歪み量が零のとき、ブリッジ回路 5 0 bからの微小電圧 は略零となる。なお、ブリッジ回路 5 0 bの出力端子 5 5 bは接地されている。微小電圧増幅回路 5 0 c は、接 地電位を基準にして、ブリッジ回路 5 0 bからの微小電 圧を増幅して増幅電圧Viを発生する。基準電圧発生回 路 5 0 d は、パッテリB a からの直流電圧に基づき第 1 及び第 2 の基準電圧V1 及びV2を発生する。ここで、 第 1 基準電圧V1 は負の値に設定され、、第 2 基準電圧 V2 は正の値に設定されている。本実施例では、第 1 及 び第 2 の基準電圧V1 及びV2 は、ウインドウ12 による異物の挟み込み判定のための閾値を表す。

【0017】比較回路50eは、両コンパレータ57、58と、ORゲート59とを備えており、コンパレータ57は、微小電圧増幅回路50cからの増幅電圧Viを基準電圧発生回路50dからの第1基準電圧V1と比較する。そして、増幅電圧Viが第1基準電圧V1より低いとき、コンパレータ57はハイレベル信号を発生する。一方、増幅電圧Viが第1基準電圧V1より高いとき、コンパレータ57はローレベル信号を発生する。

【0018】コンパレータ58は、微小電圧増幅回路50cからの増幅電圧Viを基準電圧発生回路50dからの第2基準電圧V2と比較する。そして、増幅電圧Viが第2基準電圧V2より高いとき、コンパレータ58はハイレベル信号を発生する。一方、増幅電圧Viが第2基準電圧V2より低いとき、コンパレータ58はローレベル信号を発生する。

【0019】また、両コンパレータ57、58からの各出力の少なくとも一方がハイレベルのとき、ウインドウ12の異物挟み込みとの判断に基づき、ORゲート59は、ハイレベルにて挟み込み判定信号Jを発生する。この挟み込み判定信号Jは、両コンパレータ57、58からの各出力が共にローレベルのとき、ローレベルとなる。本実施例では、挟み込み判定信号Jがハイレベルのときウインドウ12による異物の挟み込みに対応する。

【0020】出力信号発生回路60は、図3にて示すごとく、タイマ61を有しており、このタイマ61は、閉操作スイッチ30からのローレベルの閉操作信号Paによりリセットされてタイマ動作を開始し、ORゲート59からの挟み込み判定信号Jに応答してタイマ信号をハイレベルにて発生する。このタイマ信号は、タイマ61の所定時間 t c 中のタイマ動作の終了によりローレベルになる。

【0021】フリップフロップ62は、閉操作スイッチ30からのローレベルの閉操作信号Paによりリセットされ、ORゲート59からの挟み込み判定信号Jに応答して出力端子Qから出力信号を発生する。ANDゲート63は、閉操作スイッチ30からの閉操作信号Paを受けるとともにフリップフロップ62からの出力信号を負論理にて受けて論理積をとりゲート信号pを発生する。

また、ORゲート64は、タイマ61からのタイマ信号 及び開操作スイッチ40からの開操作信号Pbを受けて 論理和をとりゲート信号 q を発生する。

【0022】駆動回路70は、一対のトランジスタ70 a、70bと、一対の電磁リレー70c、70dと備え ている。トランジスタ70aは、両抵抗71を介しAN Dゲート63により制御されてオン或いはオフする。な お、トランジスタ70aは、そのコレクタにて電磁リレ ー70cのリレーコイル73を介してバッテリBaの正 側端子に接続されており、このトランジスタ70aのエ 10 ミッタは接地されている。

【0023】一方、トランジスタ70bは、両抵抗72 を介しORゲート64により制御されてオン或いはオフ する。なお、トランジスタ70bは、そのコレクタにて 電磁リレー70dのリレーコイル74を介してパッテリ Baの正側端子に接続されており、このトランジスタ7 0 bのエミッタは接地されている。電磁リレー70 c は、上記リレーコイル73と、リレースイッチ75を備 えており、リレーコイル73は、トランジスタ70aの オフ下にて消磁状態に維持され、トランジスタ70aの 20 オンにより励磁される。

【0024】また、リレースイッチ75は、両固定接点 75a、75bと、切り換え接点75cとを備えてお り、このリレースイッチ75は、リレーコイル73の消 磁により、切り換え接点75c (図示実線参照)を固定 接点75aに投入し、また、リレーコイル73の励磁に より、切り換え接点75c (図示破線参照)を固定接点 75 bに切り換え投入する。なお、固定接点75 aは、 パッテリBaの正側端子に接続されており、固定接点7 5 bは接地されている。

【0025】一方、電磁リレー70dは、上記リレーコ イル74と、リレースイッチ76を備えており、リレー コイル74は、トランジスタ70bのオフ下にて消磁状 態に維持され、トランジスタ70bのオンにより励磁さ れる。また、リレースイッチ76は、両固定接点76 a、76bと、切り換え接点76cとを備えており、こ のリレースイッチ76は、リレーコイル74の消磁によ り、切り換え接点76 c (図示実線参照)を固定接点7 6 a に投入し、また、リレーコイル76の励磁により、 切り換え接点76c (図示破線参照)を固定接点76b に切り換え投入する。なお、固定接点76aは、パッテ リBaの正側端子に接続されており、固定接点76bは 接地されている。また、切り換え接点76cは、直流モ ータMを介し切り換え接点75cに接続されている。

【0026】以下、このように構成した本実施例の作動 について説明する。現段階にて、閉操作スイッチ30か らの閉操作信号Paがローレベルであれば、タイマ61 及びフリップフロップ62が共にリセットされている。 このため、タイマ61及びフリップフロップ62の各出

の出力pは、閉操作信号Paがローレベルのため、ロー レベルにある。一方、開操作信号Pbもローレベルにあ れば、ORゲート6'4の出力aもローレベルである。

【0027】従って、両トランジスタ70a、70bが 共にオフしている。このため、直流モータMが、その両 端子にて、両電磁リレー70c、70dの各リレースイ ッチにより短絡されて停止している。なお、現段階で は、ウインドウ12による異物の挟み込みがないので、 歪みゲージ51に歪みが発生しておらず、ブリッジ回路 50bの出力は略零である。このため、微小電圧増幅回 路50cからの増幅電圧Viが基準電圧発生回路50d からの第1及び第2の基準電圧V1及びV2の間に維持 される。従って、両コンパレータ57、58の各出力は 共にローレベルになっている。

【0028】このような状態において、閉操作信号Pa がハイレベルになると、タイマ回路61及びフリップフ ロップ62の各リセット端子パーRがハイレベルにな る。このため、タイマ回路61及びフリップフロップ6 2の各出力がローレベルに維持されたまま、ANDゲー ト63のゲート信号pが閉操作信号Paに応答してハイ レベルになる。なお、ORゲート64のゲート信号 qは ローレベルのままである。

【0029】これに伴い、トランジスタ70bがオフレ た状態にて、トランジスタ70 aがオンする。よって、 電磁リレー70 dのリレースイッチ76の切り換え接点 76 cが固定接点76 aに投入されたままにて、電磁リ レー70cが、リレーコイル73の励磁によりリレース イッチ75の切り換え接点75cを固定接点75bに切 り換え投入する。

30 【0030】これにより、直流モータMには、図3にて 図示矢印方向に界磁電流 I f が流れる。その結果、直流 モータMが正転してウインドウ12が上昇する。このよ うな状態において、ウインドウ12が異物(図4にて符 号A参照)を挟み込んだとき乗員がこの挟み込みに気付 **き当該異物Aを横方向に引っ張ってウインドウ12から** 排除しようとすれば、ウインドウ12の上端部がその下・ 縁部を基準に左右方向に変位して、ウインドウ12に歪 みが生ずる。これに伴い、歪みゲージ51が歪みを生ず - る。このため、ブリッジ回路50bがこの歪みゲージ5 1の歪み量に応じて微小電圧を発生し、微小電圧増幅回 路50cがこの微小電圧を増幅して増幅電圧Viを発生 する。

【0031】この増幅電圧Viが第1及び第2の基準電 圧V1、V2の間から外れると、両コンパレータ57、 58の一方の出力がハイレベルとなり、ORゲート59 が異物挟み込み判定信号」をハイレベルにて発生しタイ マ61及びフリップフロップ62の各セット端子Sに出 力する。すると、タイマ61が、異物挟み込み判定信号 Jのハイレベルへの変化に応答してタイマ動作を開始し カがローレベルになっている。また、ANDゲート63 50 てハイレベルのタイマ信号を発生する。このため、OR

10

ゲート64の出力qが強制的にハイレベルにされる。

【0032】また、上述のように、フリップフロップ6 2のセット入力が、異物挟み込み判定信号 J のハイレベ ルへの変化に伴いハイレベルになるため、フリップフロ ップ62の出力がハイレベルとなり、ANDゲート63 のゲート信号pが強制的にローレベルにされる。このた め、電磁リレー70cのリレースイッチ75の切り換え 接点75cが固定接点75aに投入されたままにて、電 磁リレー70dのリレースイッチ76の切り換え接点7 6 cが固定接点76 bに切り換え投入される。従って、 直流モータMには、図示矢印方向とは逆方向に界磁電流 Ifが流れる。

【0033】これにより、直流モータMが逆転してウイ ンドウ12を下動させる。その結果、異物の排除が、タ イミングよく、容易になされ得る。この場合、上述のよ うにウインドウ12を横方向に変位させるのみでよいの で、開操作スイッチ40を操作する必要もない。また、 挟み込み判定回路50のセンサ部は抵抗式歪みゲージ5 1のみであり、この歪みゲージ51をウインドウ12の 内表面の下縁に貼着するだけでよいので、その取り付け 20 方法も簡単で、コスト低減につながる。また、歪みゲー ジ51は、常時、ドア10の下部内に位置しているの で、この歪みゲージ51が外部に露出することがなく、 ウインドウの見栄えを損なうこともない。

【0034】また、歪みゲージ51を有するブリッジ回 路50bの出力が両基準電圧V1、V2の間にあるか否 かに基づきウインドウ12による異物挟み込みを判定す。 るようにしているため、挟み込み判定回路50としての 判定感度が、本明細書の冒頭にて述べたタッチセンサの 検出感度のように高過ぎることがなく、ウインドウの異 30 物挟み込みの判定頻度が不必要に増大することがない。 その結果、ウインドウが無駄な昇降動作をすることがな く、ウインドウ開閉制御装置としての製品寿命を長くで きる。

【0035】ここで、閉操作信号Paがハイレベルのま まに維持された場合、タイマ61が所定時間 t c の経過 時にタイマ動作を停止する。このため、タイマ61の出 力がローレベルになる。これに伴い、ORゲート64の 出力gがローレベルになり、直流モータMが停止する。 これにより、ウインドウ12が適当な位置にて停止す る。なお、このウインドウ12の停止位置は、タイマ6 1の動作時間を変更することにより、変更できる。

【0036】その後、閉操作信号Paをローレベルに戻 すと、ウインドウ12の停止の安定状態に移行する。な お、再度、閉操作信号Paをハイレベルにすれば、ウイ ンドウ12を上昇させることができる。一方、ここで、 閉操作信号Paをハイレベルにすることなく、開操作信 **号Pbをハイレベルにすれば、タイマ61及びフリップ** フロップ62が、共に、引き続きリセット状態にある。

力が共にローレベルにある。

【0037】従って、ANDゲート63のゲート信号 p がローレベルのままにて、ORゲート64のゲート信号 qがハイレベルになる。これに伴い、トランジスタ70 aのオフ状態にてトランジスタ70bがオンし、電磁リ レー70 cのリレースイッチ75の切り換え接点75 c が固定接点75aに投入されたままにて、電磁リレー7 0 dのリレースイッチ76の切り換え接点76cを固定 接点76 bに切り換え投入する。

【0038】これにより、直流モータMには、図示矢印 方向とは逆方向に界磁電流 I f が流れる。その結果、直 流モータMが逆転してウインドウ12を下降させる。次 に、上記実施例の変形例について、図6及び図7を参照 して説明する。この変形例においては、上記実施例にて 述べた出力信号発生回路60に代えて、マイクロコンピ ュータ80が、挟み込み判定回路50と駆動回路70と の間に接続されている。そして、このマイクロコンピュ ータ80は、図7にて示すフローチャートに従い、コン ピュータプログラムを実行し、この実行中において、駆 動回路70の駆動制御に要する演算処理を行う。その他 の構成は上記実施例と同様である。

【0039】このように構成した本変形例において、マ イクロコンピュータ80は、その作動により、図7のフ ローチャートに従いコンピュータプログラムの実行を開 始する。そして、図7のステップ100では、フラグA がローレベル(以下、Lと表す)にセットされ、次のス テップ110では、タイマがリセットされる。なお、こ のタイマは、マイクロコンピュータ80に内蔵されてい る。

【0040】然る後、ステップ120において、挟み込 み判定回路50からの挟み込み判定信号 J、閉操作スイ ッチ30からの閉操作信号Pa及び開操作スイッチ40 からの開操作信号Pbがマイクロコンピュータ80に読 み込まれる。現段階では、ウインドウ12による異物の 挟み込みがなく、挟み込み判定信号」がしにあれば、ス テップ130において、NOと判定される。ここで、ス テップ100における閉操作信号 P.a がハイレベル(以 下、Hと表す) にあれば、ステップ140における判定 がYESとなり、次のステップ150において、ステッ プ100におけるフラグA=Lに基づきYESと判定さ れる。すると、ステップ151において出力p(上記実 施例におけるゲート信号pに相当する)がHにセットさ れて駆動回路70に出力される。

【0041】このとき、上記タイマはリセットのまま 故、ステップ170における判定がNOとなり、ステッ プ171において出力q(上記実施例におけるゲート信 号 q に相当する) がしとセットされて駆動回路 7 0 に出 力される。このため、トランジスタ70aがp=Hに基 づきトランジスタ70bのオフ下にてオンする。よっ このため、タイマ 6 1 及びフリップフロップ 6 2 の各出 50 て、電磁リレー 7 0 c のリレースイッチ 7 5 が切り換え

接点75cを固定接点75bに切り換え投入する。これにより、直流モータMには、界磁電流 Ifが図示矢印方向に流れる。これにより、直流モータMが正転し、ウインドウ12が上昇し始める。

【0042】然る後、挟み込み判定信号」がHになると、ステップ130における判定がYESとなり、上記タイマがステップ131にてスタートされ、ステップ132において、フラグAがHにセットされる。なお、上記タイマは、直流モータMの逆転時間を決定する役割を果たす。現段階では、閉操作信号PaがHであるため、ステップ140における判定がYESとなる。ついで、フラグAがHであることにより、ステップ150において、NOと判定されて、ステップ152にて出力pがLにセットされて駆動回路70に出力される。

【0043】また、開操作信号PbがL故、ステップ160における判定がNOとなり、次のステップ170において、上記タイマの動作中に基づきYESと判定され、ステップ172において、出力qがHとセットされて駆動回路70に出力される。このため、トランジスタ70aがp=Lに基づきオンする。これにより、電磁リレー70cのリレースイッチ75が切り換え接点75cを固定接点75aに投入したまま、電磁リレー70dのリレースイッチ76が切り換え接点76cを固定接点76bに切り換え投入する。従って、直流モータMには、図示矢印方向とは逆方向に界磁電流Ifが流れ、ウインドウ12が下降する。

【0044】これにより、ウインドウ12に挟んだ異物の排除が可能となるのは勿論のこと、上記実施例と同様の作用効果を達成できる。その後、上記タイマの動作が 30終了すると、ステップ170における判定がNOとなり、ステップ171において、出力qがLとセットされる。このため、電磁リレー70dのリレースイッチ76が切り換え接点76cを固定接点76aに切り換え投入する。これにより、直流モータMが両リレースイッチ7

5、76により短絡されて停止する。

【0045】なお、上記実施例及び変形例では、自動車のドアのウインドウ開閉制御装置に本発明を適用した例について説明したが、これに限らず、自動車のサンルーフ、各車両や船舶或いは建築物等の電動モータを備えたウインドウの開閉制御装置に本発明を適用して実施してもよい。また、本発明の実施にあたり、歪みゲージ51は、ウインドウ12の内表面下縁部に限ることなく、ウインドウ12の内表面の他の適当な部分、ウインドウ12の外表面の適所に歪みゲージ51を貼着して実施してもよい。

10

【0046】また、本発明の実施にあたっては、歪みゲージ51に限ることなく、ウインドウ12の歪み量を検出できるセンサであれば、どのようなものでもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示すプロック図である。

【図2】図1の挟み込み判定回路の詳細回路図である。

【図3】図1の出力信号発生回路及び駆動回路の詳細回路図である。

20 【図4】自動車のドアの側面図である。

【図5】図2の歪みゲージを貼着した状態を示すウインドウの下部破断側面図である。

【図6】上記実施例の変形例を示す要部回路図である。

【図7】同変形例におけるマイクロコンピュータの作用 示すフローチャートである。

【符号の説明】

10・・・ドア、12・・・ウインドウ、20・・・駆助機構、30・・・関操作スイッチ、50・・・挟み込み判定回路、50b・・・ブリッジ回路、50c・・・ 微小電圧増幅回路、50d・・・基準電圧発生回路、50e・・・コンパレータ、51・・・歪みゲージ、59、64・・・ORゲート、60・・・出力信号発生回路、61・・・タイマ、62・・・フリップフロップ、63・・・ANDゲート、70・・・駆動回路、80・・・マイクロコンピュータ、M・・・直流モータ。

